# 科学研究費助成事業

## 研究成果報告書



平成 26 年 6月 16日現在

機関番号: 32689						
研究種目: 基盤研究(C)						
研究期間: 2011 ~ 2013						
課題番号: 2 3 5 6 0 3 7 3						
研究課題名(和文)化学発光測定による生分解性高分子の劣化評価						
研究課題名(英文)Evaluation of Oxidation for Biodegradable Polymers by the Measurement of Chemilumine scence						
研究代表者 						
平升 且心(nifal, Naushi)						
早稲田大学・理工学術院・講師						
研究者番号:3 0 3 2 9 1 2 2						
交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 4,300,000円、(間接経費) 1,290,000円						

研究成果の概要(和文):構造中にカルボニル基を持つ生分解性高分子の化学発光(CL)挙動はポリエチレン(PE)等と同 様の傾向を示すことより、構造中のカルボニル基はCLを呈さないことがわかった。低密度(LD)PE中に含まれるシラン架 橋剤やチオビス系酸化防止剤は固有のCLを示さないが、エチレンプロピレンゴム(EPR)中に含まれるイオウ系酸化防止 剤、ハロゲン系難燃剤、金属水酸化物、耐放射線性付与剤、イオントラッパー等はCLを呈することがわかった。さらに 、EPRのCL挙動はLDPEや生分解性高分子とは異なり、これは、含まれる難燃剤によるものと思われる。以上より、CL測 定は高分子材料の酸化評価法として有用な手法である。

研究成果の概要(英文): Since the chemiluminescence (CL) behavior in biodegradable polymers, which have ca rbonyl group in its structure, indicates a similar behavior of polyethylene (PE), it is thought that the c arbonyl group consisted in the polymer structure exhibits no CL. While a silane coupling agent or a thiobi s-based antioxidant, which is added in low density PE, exhibits no proper CL, a sulfur-based antioxidant, a halogen-based antioxidant, a metal hydroxide, an antirad, or an ion-trapping agent, which is added in et hylene propylene rubber (EPR), exhibits CL. The CL behavior in EPR is different to the one of LDPE or biod egradable polymers because of flame retarder added in EPR. Therefore, CL measurement is a good tool to eva luate the resistivity against oxidation of polymers.

研究分野:工学

科研費の分科・細目: 電気電子工学・電子・電気材料工学

キーワード:化学発光 生分解性高分子 酸化防止剤 難燃剤 酸化誘導期間 金属水酸化物 放射線 熱劣化

#### 1. 研究開始当初の背景

電気エネルギー利用の分野において環境問 題は重要な項目のひとつであり、環境負荷の 低い電気絶縁材料や構造・筐体用材料の開発 が望まれている。その要求に於いて、国内で 研究されている有機高分子として生分解性 高分子というものがある。この代表でもある L型ポリ乳酸(PLLA)については、各種電気特 性について調べられているが、工業製品等に は殆ど使用されていない。その理由としては、 生分解性高分子の種々の特性と耐久性との 関係が殆ど明らかになっていないことが挙 げられる。種々の生分解性高分子について広 範囲に系統的に研究を行い、電気的特性に影 響を及ぼす因子の解明を試み実績を挙げて いるのは、申請者のグループのみであり、国 外においては、生分解性高分子に関する研究 は殆ど行われておらず、いわばこの分野では 日本が先駆者的な立場である。

生分解性高分子の電気特性と劣化度との関係は殆ど検討されていない。それは、従来の 手法では、劣化に長時間要することと、ある 程度劣化が進行しなければ判定できないと いう課題があるからである。

食品分野における劣化度測定、抗酸化力の測 定、生化学分野における生体機能評価、薬剤 評価、老化研究等において、初期の酸化生成 物からの化学発光測定が応用されている。高 分子分野においても化学発光測定により、酸 化防止剤の効果や高分子の酸化評価が試み られている。

### 2. 研究の目的

生分解性高分子の劣化と各種特性の関係を 把握することは、実用化における信頼性を確 認する上で重要である。しかし、試料の劣化 には長時間を要し、その劣化度もある程度進 行しないと検出できない。その為に劣化初期 の状態が把握できず、実験時と実使用時にお ける劣化状態に差が生じ、製品の開発には長 期間を要するのが実状である。そこで、本研 究では生分解性高分子の初期の劣化に起因 する微小な発光を検出可能な化学発光測定 装置を使用し、劣化時の発光測定を行うこと により、劣化開始初期からの劣化進行を追跡 し劣化機構の解明を試みる。

#### 3. 研究の方法

(1) 試料として、C=0 基を含む生分解性高分子であるポリ乳酸(PLLA)、ポリブチレンサクシネートアジペート(PBS)、ポリブチレンサクシネートアジペート(PBSA)、ポリブチレンアジペートテレフタレート(PBAT)と、一般的高分子でありC=0 基を含まない低密度ポリエチレン(LDPE)、架橋ポリエチレン(XLPE)、エチレンプロピレンジエン共重合体(EPDM)を使用する。

(2)上記試料について、160~180℃に加熱中 に波長 330~700nm において短波長光遮断フ ィルター20 枚を順次挿入し化学発光(CL)の 波長分解スペクトルを測定する。 (3)つぎに、試料中における DCP やシラン架 橋剤、チオビス系酸化防止剤、イオウ系酸化 防止剤、ハロゲン系難燃剤、金属水酸化物、 耐放射線性付与剤、イオントラッパー、ステ アリン酸亜鉛等が CL 挙動に与える影響を測 定する。

4. 研究成果

表1試料								
	Sample Name(s)	Material	Antioxidant (wt%)	Cross-linking Agent	Duration of Pre- heated at 155 °C (h)			
	LA	LDPE	0.0*	0.0	0.0			
	L0-L2	LDPE	0.0*-0.2	Added	0.0			
	X0-X2	XLPE	0.0*-0.2	Consumed	0.0			
	XH0-XH8	XLPE	Unknown	Consumed	0.0-800			

(1)表1に示す計13種類の試料を用いた。LA は、製造・成型等に必要な酸化防止剤等は添 加されていると思われるが、それ以上の酸化 防止剤や架橋剤などは添加されていない LDPE である。L0~L2 は、通常量のシラン架 橋剤が添加されているが未架橋の LDPE であ り、①L0 は、架橋剤のみ添加され、製造・成 型等に必要な酸化防止剤等の添加について は不明、②L1、L2 は、L0 に一般的に使用さ れているチオビス系酸化防止剤が、それぞれ、 0.1、0.2wt%添加されている。X0、X1、X2 は、 それぞれ L0、L1、L2 を 80℃の水中に4 時間 浸し架橋させた XLPE である。いずれも1.0 ×1.0×0.1cm<sup>3</sup>の試料片を作成し、事前熱劣化 を与えずに CL 測定した。

XH0、1、2、4、6、8は、詳細は不明であるが 酸化防止剤が通常量添加されている市販の XLPE シートである。これらは 155℃で 100~ 800 時間熱劣化を与えたのち、1.0×1.0× 0.2cm<sup>3</sup>の試料片を切り出し、CL 測定した。試 料名末尾の数字は事前劣化時間を表し、0 は 非加熱、1、2 などは 100 時間の倍数で表した 劣化時間である。

極微弱発光検出分光システム(CLA-FS3、東北 電子産業)を用い、L0~L2 は約 400 時間、X0 ~X2 は約 450 時間、いずれも約 160℃の大気 圧下で、XH0~XH8 は約 1000 時間、約 155℃ の大気圧下で、330~700nm に亘る測定波長全 域での CL 強度を測定した。また、全測定で 約 1 時間毎に、330~700nm までの波長域にお いて、短波長光遮断フィルター20 枚を順次挿 入し、波長分解スペクトルも測定した。

図1に、LA、L0~L2、X0~X2、および XH0~ XH8のCL 強度の時間変化を示す。なお、155℃ で事前熱劣化を施した XH0~XH8のCL 強度の 時間変化を示した図1(d)の横軸は、事前熱劣 化時間とCL 測定における加熱時間の和の総 加熱時間を表示している。

ポリプロピレン(PP)等でも見られているが、 加熱時間が短いうちは発光が見られず、ある 時間を経た時点で突然 CL が急激に増加し、 極大をとった後ゆっくりと減少している。こ の CL は、酸化反応による発光であるので、 発光が急増するまでの時間は、酸化誘導期間 (0IT)に対応する。図 1(a)と(b)の比較から、 架橋剤も酸化防止剤も含んでいない LA と比 べて、未反応架橋剤を含む L0~L2 の 0IT は



遙かに長い。これは、未反応架橋剤が酸化抑 制作用を持っていることを強く示している。 つぎに、図 1 (b)、 (c) より、LDPE、XLPE にお いても、酸化防止剤添加量が増加すると、OIT は長くなる。CL 測定においては、試料は高温 で加熱されており、酸化反応での消滅と揮発 により加熱時間の増大とともに酸化防止剤 は減少している筈である。すなわち、図1は、 酸化防止剤残存量の減少に従い、CL が徐々に 増えていくのではないことを示している。図 1における急激なCLの増加は、酸化防止剤が ある必要最小量以上残っている限りは酸化 は抑制され、その最小値を下廻ると急激に酸 化が始まることを、示唆している。図 1(d) の結果も含めて、酸化防止剤が反応している 筈の OIT の期間には観測できるに足る発光が なかった事実は、L1、L2 や X1、X2 のチオビ ス系、あるいは XH 試料に含まれる酸化防止 剤そのものの酸化反応は、少なくとも観測波 長 330~700nm においては CL を生じないこと がわかる。同様に架橋剤もCLを生じない。 図1(d)より、XHOのOITは約200時間であり、 事前熱劣化を施した XH1 および XH2 の 0IT は、 事前加熱の時間を含めて約 190 時間と約 270 時間となっている。また、XH4、XH6、XH8 で は、CL 測定開始とともに CL が現れている。 既報において、LDPE および XLPE を対象に 155 または160℃でCL測定を行うと発光スペクト ルは次第に長波長側ヘシフトし、この原因に



は、(1)発光の原因が、波長域 350~500nmの 励起カルボニル基から 500~700nm の一重項 酸素へと変化すること、(2) 試料の着色によ り短波長での発光が生じなくなること、の2 つの可能性が考えられることを指摘した。LA、 LO、XO、XHO のスペクトル変化を図2に示す。 図では発光開始直後(A)、ピーク以前でピー クの約 50%となった時間(B)、ピークを示した 時間(C)、ピーク以降でピークの約50%となっ た時間(D)、におけるスペクトルのみを示し た。上述の長波長側へのシフトが明確に見ら れている。なお、同様のシフトは、本研究の 全試料で見られた。 スペクトルの時間的変化を数学的に扱うた めに、それぞれ、分布の平均値の周りの3次 と4次のモーメントを標準偏差の3乗と4乗 で除した商として定義されるひずみ度(S)と とがり度(K)というパラメータが有効である。 S は、左右対称な分布では S=0、分布が中心 より左側(短波長側)に集中している場合に は S>0、右側(長波長側)に集中している場合 にはS<0となり、Kは、分布が一部に集中す るほど大きな値をとる。図3に、LA、L0、L2、 X0、X2のSとKのCL 測定時間依存性を示す。 また、図 4 には、155℃で事前熱劣化を施し た XLPE の S と K の CL 測定時間依存性を示す。 なお、図3と図4のXH0とXH2においてはOIT 後の酸化開始時点を0時間として表示し、図 4 の XH6、 XH8 においては、 CL 測定開始時点 でのSとKの値がXHOでのSとKの値と一致 するように左右に時間をシフトさせて表示 している。加熱時間の増大により CL 発光ピ ークが長波長域へと移動するにつれ、S は減 少し、K は増大する。すなわち、LDPE および XLPE での CL は、比較的短波長域の発光から 始まり、酸化の進行につれて、長波長域へと 推移していくとともに、その分布はより狭い 波長域に集中していくという特徴が明瞭に 表されている。さらに、重要な事実として、 図 3、4 を通して、全試料の S あるいは K の 時間依存性はほぼ重なっている。すなわち、 OIT を経て、一旦酸化反応が生じると、初期 に添加されていた架橋剤あるいは酸化防止



図4 事前熱劣化を施した XLPE のSとKのCL 測定 時間依存性

剤の量や、架橋・非架橋の違いと言った試料 の違いに拘らず、同一の酸化反応が生じてい ることが示唆される。

(2)約1.0×1.0cm<sup>2</sup>で厚さ約100µmのシート 状の試料を重ね、重さを約0.1gとした、4種 類の生分解性高分子、ポリブチレンサクシネ ート(以下BSと呼ぶ)、ポリブチレンサクシ ネートアジペート(SA)、ポリブチレンアジ ペートテレフタラート(AT)、ポリ乳酸(LA) を試料とした。比較試料としてLD1を用いた。 図5に、各試料のCL強度の時間変化を示す。 高分子の加熱時に検出されるCL は酸化反応



図 5 CL 強度の時間変化 LD1(■), BS(△), SA(▼), AT(◇), LA(▼).

による発光であり、発光が急増するまでの時間は、0IT に対応する。図5において、180℃ で加熱された全試料で0IT が約1時間と一致 した事実は、酸化防止剤が意図的には添加さ れていない、ほぼ等量の有機高分子を同一条 件で酸化したときには、0IT は高分子の種類 にさほど依存しないことを示唆している。 全試料で、CL 開始後、CL 強度は急速に増加 し、ピークを示した後、減少する。高分子の 酸化反応は、開始反応(発光の立ち上がり)、 生長反応(発光量の増加)、停止反応(発光 量の減少)の順で進む。各試料について、発 光開始直後(A)、ピーク以前でピークの約50% となる時間(B)、ピークを示す時間(C)、ピー



図 6 発光開始直後(A), ピーク以前でピークの約 50%となる時間(B), ピークを示す時間(C), ピーク以降でピークの約 50%となる時間(D), におけるスペクトル

ク以降でピークの約50%となる時間(D)、にお けるスペクトルを図6に示す。図6より、 420nmより短波長の発光は、LD1には現れる が、4種の生分解性高分子では現れない。生 分解性高分子は構造中にエステル結合を有 しており、図7に示す吸収スペクトルを持っ ている。したがって、吸収端よりも短波長に おけるCLが生じないことは当然である。 さらに、図6より、スペクトル形状の加熱時



間による変化は、試料により異なる。図8に、 SとKの加熱時間依存性を示す。図8の横軸 には、上述の A、B、C、D の時間、さらに、 ピーク以降でピークの約 20%の発光量となる 時間(Eとする)を横軸上に目盛り、その間は、 試料毎に異なる等時間間隔とした上で、それ ぞれの時間での S と K をプロットしている。 試料により僅かな差はあるが、全ての試料で、 加熱時間の増大につれて、S は負の大きな値 となり、K は増大する。すなわち、CL 初期に おいては短波長~長波長まで比較的一様に 発光しているが、劣化の進行につれて長波長 域での発光が中心となっていく。CL 測定終了 後には全試料とも茶色く変色している。すな わち、光学吸収端は CL 測定時間とともに長 波長側ヘシフトしていくため、観測できる CL の波長域も長波長へシフトする。

(3) つぎに、供試した FR-EPDM 試料を表 2 に 示す。全試料が、製造・成型等に最低限必要 な添加剤とハロゲン系難燃剤を含む。E0 には E2 より少量の耐放射線性付与剤を、E1 には イオウ系酸化防止剤と E2 より少量の耐放射 線性付与剤を、E2 にはイオン捕獲剤および E1 より少量のイオウ系酸化防止剤と E0、E1 より多量の耐放射線性付与剤を追加した。こ の3種類の試料に、室温で<sup>60</sup>Co-y線を線量率 5kGy/hで 1MGy と 2MGy 照射した 6 種類の試料 も実験に用いた。

表 2 EPR 試料

	Sulfur antioxidant	Ion trapper	Anti-radiation additive	Halogen flame retardant
E0			s	Р
E1	Р		s	Р
E2	s	Р	Р	Р

P: 通常量添加, s: 少量添加

未照射時、1MGy 照射後、2MGy 照射後の各試 料の CL 測定時の 180°C加熱による CL 強度変 化を図 9 に示す。CL は、加熱開始直後から検 出される成分(以降 CL1 と呼ぶ)と、その後に 立ち上がりピークを示す成分(CL2)より成っ ている。CL2 が立ち上がるまでの加熱時間(以 降  $t_s$  と呼ぶ)、および、ピークを示すまでの 加熱時間( $t_p$ )は、E0 で最も短く、E1 が最も長 い。また、 $t_s$ や  $t_p$ も含め CL 強度の加熱時間 依存性は、 $\gamma$ 線照射量の増大につれて短時間 側へシフトしている。

これと極めて類似した CL の時間依存性は、 E1 と同一の試料に 100℃、1kGy/h で <sup>60</sup>Co-y



図 9 E0(●,□,△), E1(●,□,△), E2(●,□,△)の 180℃で の加熱による CL 強度の変化

線を 1.5MGy 照射した際にも、照射の有無や 照射量によらず、全ての試料の CL 測定で見 られている。したがって、この時間依存性は、 FR-EPDM にとっては普遍的であるが、低密度 ポリエチレン、架橋ポリエチレン、生分解性 高分子とは異なっている。

FR-EPDM では、ポリエチレンなどとは異なる 時間変化となってはいるものの、図9に示さ れるように、意図的に酸化防止剤を含ませた E1 で  $t_s$ と  $t_p$ が最長であり、 $t_s$ と  $t_p$ が加熱や  $\gamma$ 線照射により短くなるという傾向は、ポリ エチレン等において CL の立ち上がり時間を OIT とした考えと同様、 $t_s$ あるいは  $t_p$ が OIT あるいは OIT と類似の時間であると考えれば 理解できる。図9において  $t_s$ を特定すること が困難であるため、 $t_p$ を実効 OIT とする。 各試料の実効 OIT  $t_p$ と CL 測定前に室温で照 射時では E1 の  $t_p$ が最も長く、つぎに E2 が長 く、E0 が最も短いことは、熱酸化に対するイ オウ系酸化防止剤の効果を示している。また、



室温での  $\gamma$ 線事前照射により  $t_a$  は短くなっ ている。総線量 2MGy 照射後では、僅かでは あるが E2 の  $t_a$ は E1 より長い。このことは、 図 10(b)に示す未照射時の値によって規格化 した  $t_a$ において明確であり、放射線照射によ る  $t_a$ の減少率は、E2 において最も小さいこと より、E2 に含まれる耐放射線性付与剤が期待 通りの効果を挙げていると言える。

つぎに、CL1 について考察する。EPDM は複雑 な物質である。前述のように、ポリエチレン や多くの生分解性高分子は、CL 測定開始、す なわち 180 あるいは 160 や 155℃での加熱直 後には CL を呈さない。類似の現象は、ポリ プロピレンや種々のゴム系高分子等につい ても報告されている。一方、EPDM あるいは EPM については、CL 測定初期に CL1 と類似の CL が見られる報告と見られない報告がある。 CL1 と類似の CL が見られるとしている報告に おいても CL1 の原因についての言及はない。 我々が調べた限りでは、上記材料について、

「耐放射線性付与剤を添加している」、「難燃 化されている」という記述はない。よって、 現時点での推論として、耐放射線性付与剤、 あるいはハロゲン系難燃剤が CL1 として発光 している可能性が十分に考えられる。室温で の放射線事前照射の影響を探るため、CL1 の 強度を比較した結果、耐放射線性付与剤添加 量が E2 より少ない E0 において、γ線未照射 時の CL 強度が最大であることより、耐放射 線性付与剤が CL1 に寄与している可能性は低 いと考えられる。結局、現時点では難燃剤が CL1の原因物質の候補として残る。一方、CL2 が前述の我々が報告した高分子、および他の 文献の高分子において見られる CL と同じ原 因であるとするとき、供試した FR-EPDM 試料 中のエチレンとプロピレンが重合された箇 所よりのCLがCL2であると思われる。

(4)低圧ケーブル絶縁体である FR-EPDM のシ ート試料を  ${}^{60}Co-\gamma$ 線照射室内に設置した恒 温槽内に入れ、120°C、線量率 0.5kGy/h で総 線量 68~823kGy を照射した。照射線量の異 なる 1.0×1.0×0.1cm<sup>3</sup>の試料片について、 180°Cの大気中で 450 時間、CL の波長分解ス ペクトルを 15 分毎に得た。また、各照射試 料の劣化状態比較のために、ダンベル状試験 片について、引張破断伸び (EAB)を測定した。 添加剤からの CL 検証のために、平均粒径 1.0  $\mu$ m の Mg (OH)  $_2$ の粉体のみと Mg (OH)  $_2$ を EPDM 中に添加した場合の CL 測定も行った。 図 11 に、180°Cに昇出しながら観測した

FR-EPDM の CL 強度の時間変化に及ぼす 120  $\mathbb{C}$ での  $\gamma$  線照射線量の影響を示す。測定開始 直後から検出される CL1(図中 a と表示)と、 その後に立ち上がりピークを示す CL2(図中 b と表示)が見られる。我々は、CL2 が EPDM 樹 脂自体の酸化に起因し、そのピーク出現時間 は 0IT の指標となると推論している。そこで、 CL2 のピーク出現時間を照射線量の関数とし て図 12 に EAB と合わせて示す。未照射時の 値で規格化すると、ピーク出現時間と EAB は



図 11 熱・放射線同時劣化 FR-EPDM の CL 強度の加 熱時間依存性



図 12 熱・放射線同時劣化 FR-EPDM の CLb のピーク 出現時間(OIT)と EAB の照射線量依存性

極めて相似した線量依存性を示す。EAB は、 酸化劣化により低下することより、CL2 のピ ーク出現時間が OIT の指標となっていること がうなずける。

つぎに、CL1 の原因について考察する。本試料は、難燃化されているが、難燃剤の成分は開示されていない。そこで、難燃剤として広く用いられている Mg (OH)<sub>2</sub>の直径約1 $\mu$ mの粉体と、同量の粉体を EPDM に分散させた試料、および非難燃化 EPDM を、180℃に昇温し、CL強度の時間変化を測定した結果を図 13 に示す。Mg (OH)<sub>2</sub>粉体は加熱初期に大きな CL を呈し、Mg (OH)<sub>2</sub>添加 EPDM は、未添加 EPDM よりも大きな CL を呈する。



図 13 Mg(OH)<sub>2</sub> 粉体のみおよび Mg(OH)<sub>2</sub> を添加した EPDM の CL 挙動

この結果は、(i)難燃剤である Mg(OH)2の粉体 は表面から酸化されるときに大きな CL を呈 する、(ii)Mg(OH)₂が EPDM 中に添加されてい るときには、酸素の供給が追いつかないため、 CL は遅れて発生する、という2つの事を示唆 していると思われる。Mg (OH) 2 が EPDM 中に分 散されているときの方が Mg(OH)2 自体よりも CL の総量が明らかに大きい理由は、Mg(OH)2 よりの CL の方が短波長で光子エネルギーが 高いのであれば、それが EPDM の CL を誘起し ている、と言った可能性も考えられるが、実 験で得られた波長スペクトルを見る限り、こ の可能性はなさそうである。いずれにせよ、 Mg(OH)2が CL を呈することは確実であり、図 11、12 の FR-EPDM の難燃剤は不明であるが、 難燃剤等の添加剤が呈する CL が CL1 の原因 と考えられる。

5. 主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

〔学会発表〕(計9件)

(1) <u>平井直志,大木義路</u>, "化学発光より推 定した熱・放射線同時劣化難燃 EPDM の酸化 誘導時間",マテリアルライフ学会第 25 回 研究発表会,東京, 2014.7.4.

(2) <u>平井直志,大木義路</u>, "酸化防止剤と耐 放射線性付与剤を含まないエチレンプロピ レンジエン共重合体の化学発光",平成 26 年電気学会全国大会講演論文集,2-004, p. 4, 松山, 2014.3.18

(3) <u>平井直志</u>,中村玄,<u>大木義路</u>, "異なる 添加剤を含むエチレンプロピレンゴムにお ける化学発光測定",第 44 回電気電子絶縁 材料システムシンポジウム予稿集,P-2, pp. 253-256,豊橋, 2013.11.26.

(4) 仁木貴之, <u>平井直志</u>, 大木義路, "走査型プローブ顕微鏡による難燃エチレンプロピレンゴム内部の劣化状況観察", 平成 25年電気学会基礎・材料・共通部門大会講演予稿集, 13-D-a-5, p. 374, 横浜, 2013. 9.13.
(5) 高野さよ, <u>平井直志</u>, 大木義路, "難燃エチレンプロピレンゴムの化学発光の特異性", 平成 25年電気学会全国大会, 名古屋, 2013. 3. 21.

(6) 仁木貴之,<u>平井直志</u>,<u>大木義路</u>, "走査型プローブ顕微鏡による熱・放射線同時劣化 難燃エチレンプロピレンゴムの表面観察", 平成25年電気学会全国大会,名古屋, 2013.3.20.

(7)高野さよ、<u>平井直志、大木義路</u>, "生分 解性高分子の酸化時の化学発光", 2012 年放 電学会年次大会講演論文集, pp. 121-122, 東京, 2012.12.01.

(8) <u>平井直志</u>,山田貴之,高野さよ,<u>大木</u> <u>義路</u>, "化学発光測定による架橋および未架 橋ポリエチレンの酸化劣化評価",第43回 電気電子絶縁材料システムシンポジウム予 稿集, pp. 101-105,三島, 2012.9.10.

(9) <u>Yoshimichi Ohki</u> and <u>Naoshi Hirai</u>, "Chemiluminescence as a Clear Diagnostic Tool of Polymer Oxidation", 2012 IEEE 10th International Conference on Properties and Applications of Dielectric Materials, 2. 2. 1, Bangalore, 2012.7.26.

6. 研究組織

(1)研究代表者
 平井 直志 (HIRAI, Naoshi)
 早稲田大学・理工学術院・講師
 研究者番号: 30329122

(2)研究分担者

大木 義路 (OHKI, Yoshimichi)早稲田大学・理工学術院・教授研究者番号:70103611